

---

**Modulbezeichnung:** Kernfach Mikro- und Nanostrukturforschung für 30 ECTS  
 NT (MNF\_M6\_NT)  
 (Micro- and Nanostructure Research for NT)

Modulverantwortliche/r: Erdmann Spiecker

Lehrende: Stefanie Rechberger, Erdmann Spiecker, Johannes Will, Benjamin Apeleo-Zubiri,  
 Mingjian Wu

---

Startsemester: WS 2019/2020	Dauer: 2 Semester	Turnus: jährlich (WS)
Präsenzzeit: 345 Std.	Eigenstudium: 555 Std.	Sprache: Deutsch oder Englisch

---

**Lehrveranstaltungen:**

Die Wahlpflichtveranstaltungen müssen so gewählt werden, dass mindestens 14 ECTS erbracht werden.

**Pflichtveranstaltungen**

Rasterelektronenmikroskopie in Materialforschung und Nanotechnologie (WS 2019/2020, Vorlesung, 2 SWS, Erdmann Spiecker et al.)

Transmissionselektronenmikroskopie in Materialforschung und Nanotechnologie 2 (SS 2020, Vorlesung, 2 SWS, Erdmann Spiecker et al.)

Übungen zur Transmissionselektronenmikroskopie 1 (WS 2019/2020, Übung, 2 SWS, Mingjian Wu et al.)

Übungen zur Transmissionselektronenmikroskopie 2 (SS 2020, Übung, 2 SWS, Mingjian Wu et al.)

**Kernfachpraktikum**

Kernfachpraktikum Mikro- und Nanostrukturforschung (SS 2020, Praktikum, 6 SWS, Anwesenheitspflicht, Benjamin Apeleo-Zubiri et al.)

**Wahlpflichtveranstaltungen**

Übungen zur Rasterelektronenmikroskopie (WS 2019/2020, optional, Übung, 2 SWS, Erdmann Spiecker et al.)

Seminar Mikro- und Nanostrukturforschung (WS 2019/2020, optional, Seminar, 1 SWS, Erdmann Spiecker)

Arbeitsgemeinschaft "Nano-Tomography" (WS 2019/2020, optional, Arbeitsgemeinschaft, 1 SWS, Benjamin Apeleo-Zubiri et al.)

Arbeitsgemeinschaft "C-allotropes and organic solar cells" (WS 2019/2020, optional, Arbeitsgemeinschaft, 1 SWS, Peter Schweizer et al.)

Arbeitsgemeinschaft "Thin films and Nanomechanics" (WS 2019/2020, optional, Arbeitsgemeinschaft, 1 SWS, Johannes Will et al.)

Arbeitsgemeinschaft "High-temperature materials" (WS 2019/2020, optional, Arbeitsgemeinschaft, 1 SWS, Malte Lenz et al.)

Einweisung in die Bedienung des TEM (WS 2019/2020, optional, Kurs, 2 SWS, Tadahiro Yokosawa et al.)

Einweisung in die Bedienung des REM (WS 2019/2020, optional, Kurs, 2 SWS, Thomas Przybilla et al.)

Seminar des GRK1896 "In situ microscopy with electrons, X-rays and scanning probes" (SS 2020, optional, Seminar, 2 SWS, Erdmann Spiecker et al.)

Mikro- und Nanomechanik (SS 2020, optional, Vorlesung, 2 SWS, Benoit Merle)

Einführung in die Röntgen- und Neutronenstreuung I (WS 2019/2020, optional, Vorlesung, 2 SWS, Tobias Unruh)

Übungen zur Einführung in die Röntgen- und Neutronenstreuung I (WS 2019/2020, optional, Übung, 2 SWS, Tobias Unruh)

Einführung in die Finite Elemente Methode FEM (FEM-WWI) (SS 2020, optional, Kurs, 1 SWS, Duancheng Ma)

Introduction to X-ray and neutron scattering II (SS 2020, optional, Vorlesung, 2 SWS, Tobias Unruh)

Introduction to X-ray and neutron scattering II (Exercise class) (SS 2020, optional, Übung, 2 SWS, Tobias Unruh)

Quantitative Gefügeanalyse (Stereologie) (SS 2020, optional, Vorlesung, 1 SWS, Heinz Werner Höppel)

Grundlagen der Schadensanalyse an Bauteilen (SS 2020, optional, Vorlesung mit Übung, 2 SWS, Peter Weidinger)

Hochtemperaturwerkstoffe und Intermetallische Phasen (WS 2019/2020, optional, Vorlesung, 2 SWS, Steffen Neumeier)

Röntgenmethoden in der Materialanalyse (SS 2020, optional, Vorlesung, 1 SWS, Steffen Neumeier)

Numerische Methoden in den Werkstoffwissenschaften - Atomistische Methoden (SS 2020, optional, Vorlesung mit Übung, 2 SWS, Erik Bitzek)

Kolloidale Nanokristalle (SS 2020, optional, Vorlesung, 2 SWS, Wolfgang Heiß)

### **Inhalt:**

Das Modul befasst sich mit den Grundlagen der Mikro- und Nanostrukturforschung und hat zum Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die weitreichenden Möglichkeiten der Strukturuntersuchung von Materialien mit unterschiedlichen Untersuchungsmethoden aufzuzeigen. Der Schwerpunkt dieses Moduls liegt bei der Elektronenmikroskopie und im Rahmen von Vorlesungen, Übungen und Praktika soll ein fundiertes Verständnis für die Wechselwirkung von schnellen Elektronen mit Materie und die daraus resultierenden Kontrastphänomene in elektronenmikroskopischen Abbildungen und Beugungsbildern erarbeitet werden. Darüber hinaus werden die Komponenten der Raster- und Transmissionselektronenmikroskope anschaulich erläutert um ein Verständnis für die Funktionsweise der Elektronenmikroskope zu generieren. Im Bereich der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) werden die Verfahren der sog. konventionellen TEM, der Elektronenbeugung, hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (HRTEM) sowie die wichtigsten analytische Verfahren - Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDXS), Elektronen-Energie-Verlust-Spektroskopie (EELS) und Energiegefilterte TEM (EFTEM) - behandelt. Im Bereich der Rasterelektronenmikroskopie (REM) werden die verschiedenen Abbildungsmodi, fortgeschrittene REM-Techniken für topographische und chemische Abbildung als auch moderne verwandte Methoden wie Dual-Beam FIB und He-Ionenmikroskopie diskutiert.

Die Wahlpflichtveranstaltungen sind breit gefächert, um einen vielfältigen Einblick in komplementäre Strukturuntersuchungsmethoden wie zum Beispiel Röntgen- und Neutronenstreuungsmethoden als auch Rastersonden- und Rasterkraftmethoden zu ermöglichen. Da die Simulation eine essenzielle Rolle in der Strukturaufklärung spielt, werden auch Lehrveranstaltungen zu unterschiedlichen Simulationsmethoden angeboten. Aufgrund der Tatsache, dass die Strukturforschung auf die unterschiedlichsten Materialklassen anwendbar ist, bietet dieses Modul auch die Möglichkeit sich in den verschiedenen Materialklassen und deren Eigenschaften zu vertiefen.

### **Lernziele und Kompetenzen:**

- Vertieftes Erlernen mikroskopischer Verfahren zur Untersuchung von Materialien auf kleinen Längenskalen
- Vertieftes Erlernen der vielfältigen Verfahren der Elektronenmikroskopie und deren Anwendung in den Material- und Nanowissenschaften
- Verstehen der Einsatzmöglichkeiten hochauflösender mikroskopischer Verfahren zur Untersuchung von Nanomaterialien
- Vertiefung der Zusammenhänge zwischen der chemischen Zusammensetzung, der Struktur und den Eigenschaften von Werkstoffen
- Erwerben fundierter Kenntnisse über die Grundlagen zum Aufbau der verschiedenen Werkstoffklassen
- Anwenden der erlernten Inhalte bei Übungen und Praktika an den Mikroskopen (REM, TEM)
- Erweiterung des Wissenshorizonts durch angewandte Beispiele und Übungen

### **Literatur:**

- Vorlesungsskripte
- Goodhew, Humphreys and Beanland, Electron Microscopy and Analysis, Taylor & Francis
- Williams & Carter, Transmission Electron Microscopy, Springer Verlag
- Reimer & Kohl, Transmission Electron Microscopy, Springer Verlag
- Fultz & Howe, Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of Materials. Springer Verlag
- Reimer, Transmission Electron Microscopy, Springer Verlag

- Reimer, Scanning Electron Microscopy, Springer Verlag
- Fuchs, Oppolzer and Rehme, Particle Beam Microanalysis, VCH Verlagsgesellschaft
- P. Haasen, Physikalische Metallkunde, Springer Verlag
- G. Gottstein, Physikalische Grundlagen der Materialkunde, Springer Verlag
- Weitere Fachliteratur

---

### Studien-/Prüfungsleistungen:

Mikro- und Nanostrukturforschung (Prüfungsnummer: 64611)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 40

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100%

weitere Erläuterungen:

Die ausgewählten optionalen Lehrveranstaltungen im Umfang von 14 ECTS sind den Studien-/Prüfungsleistungen zugeordnet.

Alternative Prüfungsform laut Corona-Satzung: Die mündliche Prüfung findet als digitale Fernprüfung per ZOOM statt.

Prüfungssprache: Deutsch oder Englisch

Erstablingung: SS 2020, 1. Wdh.: WS 2020/2021

1. Prüfer: Erdmann Spiecker

Kernfachpraktikum Mikro- und Nanostrukturforschung (Prüfungsnummer: 64602)

Studienleistung, Praktikumsleistung

weitere Erläuterungen:

Verbindliche Zulassungsvoraussetzung zum Praktikum ist die Teilnahme an der zugehörigen Sicherheitsbelehrung. Verbindliche Teilnahmevoraussetzung für jeden einzelnen Praktikumsversuch ist die erfolgreiche Erledigung des Vorprotokolls (Antestat). Das Praktikum ist nur bestanden, wenn alle Versuche sowie alle Vor- und Nachprotokolle erfolgreich absolviert wurden, d.h. die vollständig ausgefüllte Testatkarte mit Nachweisen für Vorprotokolle (Antestate) sowie für Versuchsdurchführungen und Nachprotokolle (Abtestate) fristgerecht vorgelegt wurde. Prüfungssprache: Deutsch und Englisch

Prüfungssprache: Deutsch und Englisch

Erstablingung: SS 2020, 1. Wdh.: keine Angabe

1. Prüfer: Erdmann Spiecker